オージェ電子-光電子コインシデンス分光法を用いた Si(110)-16×2 清浄表面の局所価電子状態の研究 Local Valence Electronic States of Si(110)-16×2 Clean Surface Studied Using Auger-Photoelectron Coincidence Spectroscopy

垣内拓大¹、佐藤勇輝¹、花岡咲¹、坂尾諒¹、新江定憲²、田中正俊²、 長岡伸一¹、間瀬一彦^{3,4} 1 愛媛大理、2 横国大院工、3 KEK-PF、4 総研大

Si(110)-16×2 清浄表面の構造に対しては、"adatom-tetramer-interstitial (ATI)モデル"[N. D. Kim *et al.*, PRB **75**, 125309 (2007)]と "adatom-buckling(AB)モデル"[K. Sakamoto *et al.*, PRB **79**, 045304 (2009)] が提出されていて決着がついていない。AB モデルでは表面内殻準 位シフト(SCLS)が-0.83eVのSi 2p成分(SC1)と結合エネルギー0.9eVの表 面状態を adatom に帰属しているのに対し、ABモデルでは SCLS が+0.47eV のSi 2p 成分(SC4)と結合エネルギー0.2eV の表面状態を adatom に帰属し ている。そこで、どちらのモデルが妥当かを検証するために、Si(110)-16×2 清 浄表面の各表面サイト成分について Si-L₂₃VV-Si-2p オージェ電子光電子コイ ンシデンススペクトル(Si-L₂₃VV-Si-2p APECS spectra)を測定した。

図1は、Si(110)-16×2 単ードメイン清浄表面の Si 2p 光電子スペクトル、 図2は、主に SC4 Si 2p 光電子(運動エネルギー(*KE*)=+1.3 eV)をトリガーと して測定した Si- L_{23} VV-Si-2p APECS である。SC4 由来の Si- L_{23} VV-Si-2p APECS の最も高 KE 側にはピーク P1 が観測された。これは、SC4 対応サイ ト近傍でフェルミ準位直下に大きな状態密度を持つことを示している。以上の 結果は AB モデルがより妥当であることを示している。



図1. Si(110)-16×2 単ードメイン清浄表面の Si 2p 光電子スペクトル。



図2. SC4 成分の Si 2*p*_{3/2} 光電子をトリ ガーに測定した Si-*L*₂₃ *VV*-Si-2*p* APECS。